マルチアルカリフォトカソードの初期エミッタンス測定装置の設計 DESIGN OF THE INITIAL EMITTANCE MEASUREMENT SYSTEM

FOR MULTI-ALKALI PHOTO CATHODE

稻垣瞭^{#, A)},許斐太郎^{B)}, 禿氏徹成^{B)}, 加藤政博^{B, D)}, 加古永治^{C)}, 山口誠哉^{C)}, 小林幸則^{C)}, 山本尚人^{D, A)}, 保坂将人^{D)},高嶋圭史^{D)}

Ryo Inagaki ^{#, A)}, Taro Konomi^{B)}, Tetsuzyou Tokushi^{B)}, Masahiro Katoh ^{B)}, Eiji Kako ^{C)}, Seiya Yamaguchi ^{C)}, Yukinori Kobayashi ^{C)}, Naoto Yamamoto ^{D)}, Masato Hosaka ^{D)}, Yoshifumi Takashima ^{D)}

^{A)} Graduate School of Engineering, Nagoya University

^{B)} UVSOR facility, Institute for Molecular Science

^{C)} KEK, High Energy Accelerator Research Organization

^{D)} Nagoya University Synchrotron radiation Research center

Abstract

We develop the electron gun which is put a photo cathode and superconducting RF cavity to develop the high repetition X-rays free-electron laser (XFEL). It is desirable that the photo cathode in superconducting RF cavity is operated under low temperature like case of the cavity. Operating under low temperature makes decrease a thermal emittance of photo cathode. We pay our attention to this point and manufacture the Multi-Alkali photo cathode and the initial emittance measurement system of DC electric field mode.

In this paper, we report about the characteristic of the film formation device of the Multi-Alkali photo cathode, the result of film formation examination and the conception of the initial emittance measurement system.

はじめに 1.

分子科学研究所極端紫外光研究施設(UVSOR)では、 1MHz 程度のパルス繰り返しを持つ線形加速器を ベースとした X 線自由電子レーザーを次期放射光源 の候補の一つとして検討を開始した。1MHz 以上と いう高繰り返しを実現するためには、高電界且つ連 続運転が可能な超伝導空洞と高い応答性を持つフォ トカソードを組み合わせた超伝導フォトカソード電 子銃が適していると考えている。フォトカソードの 重要なパラメーターは量子効率と初期エミッタンス であり、これらは電子銃の性能を予測し、レーザー の選定を行うためにも重要である。また超伝導電子 銃は極低温で運転するため、熱負荷を考えるとフォ トカソードも低温で運転することが望ましい。さら にカソードの初期エミッタンスは、理論上低温であ るほど小さくなるため、低温での運転はカソードの 性能の向上に繋がると考えられる。そこで我々は室 温から液体ヘリウム温度までの温度域での量子効率 と初期エミッタンスを測定するための簡易な DC 電 界型測定装置の設計を進めている。

本研究では高い量子効率を実現するためにマルチ アルカリフォトカソードを採用し、マルチアルカリ の中でも比較的高い量子効率を持つ K2CsSb の蒸着 試験を行った[1]。また作製したフォトカソードの波 長と量子効率関係を測定した。測定本稿では、それ らの実験結果と初期エミッタンス測定装置の構成に ついて報告する。

実験方法および装置の特徴 2.

2.1 実験装置

図1に本実験で用いた蒸着チャンバーの概要図を 示す。本蒸着チャンバーは直径 150mm、高さ 520mmの円筒形でチャンバー上部から伸びた金属棒 の先端にカソードホルダーがあり、ターゲットに向



Figure 1: Deposition chamber.

かってチャンバー側面から伸びた4つの蒸着源から 各金属を飛ばし蒸着を行う。カソードホルダーは直 径 50mm で、その中央に基板を装着している。また、 膜厚計をホルダー位置に置いて蒸着することで、蒸 着源に流す電流と蒸着膜厚の校正を行った。各蒸着 源においても挿入位置の調整が可能で、使用しない 蒸着源はシリンダー内に収納し、他の蒸着金属の付 着を防止するためにシリンダーロはシャッターで閉 じることができる。またチャンバー正面、側面およ び背面のビューポートからレーザーを入射し、量子 効率の測定などを行うことができる。この蒸着チャ ンバーには3つのポンプ(イオンポンプ、ターボポ ンプ、NEG ポンプ)が付属されており超高真空状態 を作ることができる。このチャンバーの大きな特徴 は、真空状態を保ったまま基板の着脱が可能である 点である。トランスファーロッドを用いて隣接する インストールチャンバーから基板を移動し、将来的 には蒸着後に初期エミッタンス測定用チャンバーや 輸送用チャンバーなどにカソードを移動可能にする 予定である。

図2に各蒸着源の概略図を示す。この蒸着源の大 きな特徴は、最大で10種類の蒸着金属のセッティ ングが可能な点である。カソードホルダーから見て 左上(a)と右上(b)の蒸着源の先端にはセラミックのブ ロックがあり、最大4つのディスペンサーを装着可 能である。各ディスペンサーの間にはセラミック板 で仕切られており、他の蒸着金属の付着を防止して いる。現在(a)の蒸着源には、K、Li、Na が、(b)の蒸 着源には Cs、Rb のディスペンサーが装着されてい る。また左下(c)と右下(d)の蒸着源の先端には、カッ プ状のタングステンヒーターにセラミックのカップ がはめ込まれており、その中に蒸着金属を設置する ことができる。現在(c)、(d)の蒸着源には、Te と Sb がそれぞれ設置されている。各蒸着源はそれぞれ電 源に繋がれており、指定した蒸着源にのみ電流を流 すことで選択した金属を加熱・蒸着する。



Figure 2: Deposition source.

2.2 実験方法

蒸着試験を行う前の準備として、基板のヒートク リーニングを行った。今回は研磨していない Mo 基 板(φ10mm)を使用し、カソードホルダーの温度 を約 380℃で1時間程度保持した。その後、カソー ドホルダーの温度を約 100℃に保持した。

K2CsSb の蒸着の過程を表1に示す。ヒートク リーニング後、まず初めに Mo 基板に Sb の蒸着を 行った。蒸着中は膜厚計で蒸着量を確認しつつ、2 6 分間蒸着を行った。次に K の蒸着を行った。K の 蒸着中はカソード表面にダイオードレーザー (405nm)を照射し、常時量子効率をモニタリング した。またその際のレーザーパワーは、空間電荷効 果による制限値に達しないように、光電流を光電流 100nA 程度となるように随時調整して測定を行った。 そして、量子効率の増加がピークを迎えた時点で K の蒸着を終了した。最後に Cs の蒸着を行った。Cs の場合も K の蒸着時と同様に常時量子効率をモニタ リングし、量子効率の増加がピークを迎えた時点で 蒸着を終了した。蒸着中のカソードホルダーの温度 は約 100℃に維持しており、真空度は 10⁻⁷Pa 台前半 であった。また蒸着源とターゲットの距離は、各金 属とも約 10mm 程度とした。

	Deposition source	Deposition stop		
1	Sb	Deposition time: 26min		
2	K	QE peak		
3	Cs	QE peak		

Table 1: Procedure of deposition.

蒸着終了後、基板上に形成した薄膜のバンド構造 を特定するために、カソードにレーザーの波長を変 えて照射し、カソードの量子効率の波長依存性を調 査した。励起光源には、キセノン光源を用いた。測 定波長範囲は 350~600nm で 10nm 毎に波長を変え て測定した。

3. 実験結果

3.1 蒸着中の量子効率の変化

図3に蒸着中のカソードの量子効率の時間変化を 示す。はじめに Sb を 10nm 蒸着した。Sb 蒸着中は 量子効率の変化は見えなかった。K の蒸着中には量 子効率は指数関数的に伸び、4.7%でピークを迎えた。 K の蒸着終了後、カソード表面が全体的に薄青色に 変化しているのが観察できた。また Cs の蒸着準備 をしている間、量子効率が低下していく様子が観察 された。この原因としては、カソード温度が真空中 の K の沸点よりも高く、蒸着した K が再び気化し た、またはチャンバー内に存在する微量な酸素に よって蒸着面が酸化したことが考えられる。Cs 蒸着 開始後はゆっくりと量子効率が増加し始め、最終的 に 7.3%でピークを迎えた。



Figure 3: Measurement of QE under deposition.

3.2 QE スキャン結果

図4に今回作製したカソードの量子効率波長依存 性の結果を示す。横軸はキセノン光源の光エネル ギー、縦軸はカソードの量子効率を対数で表してい る。2.25eV および 2.8eV 付近で量子効率の増加の傾 きが変化していることがわかる。J.Smedley らの データ^[2]と比較すると K₂CsSb として妥当である。 量子効率の絶対値が低い原因は、研磨していない Mo を基板材料として用いたためだと考えられる。 基板の面粗さは量子効率に大きく寄与することが知 られており^[3]、面粗さが小さい基板を使用すること で、より高い量子効率を得られると期待できる。



Figure 4: OE scan.

初期エミッタンス測定装置 4.

フォトカソードの初期エミッタンスは下式のよう に表される^[4]。ここで R はビーム半径、χは真空準 位と伝導帯最下端の差、kB はボルツマン定数、T は カソード温度である。下式によれば、初期エミッタ ンスは低温であればあるほど小さくなるとことが考 えられる。我々はフォトカソードを電子銃に装着し

€ _{n,rms}	$=\frac{R}{2}\sqrt{2}$	R	$2(\Delta E + \chi)$	<u>т</u>	$2k_BT$
		$3m_ec^2$	Ŧ	$m_e c^2$	

た状態で、フォトカソード温度を 5K 程度まで冷却 することを考えている。そこで、室温から 5K 程度 まで連続して温度を変えられるクライオスタットを 製作して、初期エミッタンスの温度依存性を測定す ることを考えている。測定方法は、Pepper-Pot とソ レノイドスキャンを考えている。図5に装置の設計 概要を示す。平行電場を得るためにアノードには↓ 20µm のピンホールが 100µm 間隔であけられたニッ ケル箔を使用する。ニッケル箔は平行を維持できる ようにカソードからセラミックロッドを通して固定 される。また、輻射熱を避けるために カソードは ヘリウムのリターンガスで冷却された輻射シールド で守られている。



Figure 5: Design summery of the initial emittance measurement system.

まとめと今後の課題 5.

今回作製したマルチアルカリフォトカソードは、 量子効率 7.3%を達成した。量子効率の波長依存性を 測定した結果から、狙いとした K2CsSb が成膜でき ていることが分かった。今後の課題としては、基板 材料に面粗さの小さい材料を用いることや、本蒸着 装置での確実な蒸着方法の確立、XPS を用いた薄膜 構造の解明を行う予定である。また、初期エミッタ ンス測定装置の設計および製作も並行して行う予定 である。

参考文献

- [1] A. V. Lyashenko et al. JINST 4 P07005 (2009).
- J.Smedley et al., AlP Conf Proceedings 1149,18th In!'l. [2] Spin Physics Symp.pp.1062-1066 (2009)
- [3] 杉山陽栄,名古屋大学博士論文 甲第 6716 (2005) [4] 山本尚人,名古屋大学学位論文'NEA-GaAs 型超格子薄 膜結晶を用いた高輝度・高スピン偏極度・大電流密度 ビームを生成する電子源の開発'(2007)